УДК 538.91

### КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ, ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА-МАКРООТКЛИКИ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СЕГНЕТОКЕРАМИКАХ (Na, K)NbO<sub>3</sub>-Pb(Ti, Zr)O<sub>3</sub>

# © 2019 г. К. П. Андрюшин<sup>1,</sup> \*, И. Н. Андрюшина<sup>1</sup>, Л. А. Шилкина<sup>1</sup>, Е. В. Глазунова<sup>1</sup>, А. В. Нагаенко<sup>2</sup>, И. А. Вербенко<sup>1</sup>, Л. А. Резниченко<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет", Научно-исследовательский институт физики, Ростов-на-Дону, Россия

<sup>2</sup>Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Южный федеральный университет", Институт высоких технологий и пьезотехники, Ростов-на-Дону, Россия \*E-mail: kpandryushin@gmail.com

Поступила в редакцию 20.11.2018 г. После доработки 16.12.2018 г. Принята к публикации 25.02.2019 г.

Установлены корреляционные связи внутренняя структура (кристаллическая, зеренная)—макроотклики (диэлектрические, сегнетоупругие, пьезоэлектрические) в сегнетокерамиках квазибинарного сечения четырехкомпонентной системы NaNbO<sub>3</sub>—KNbO<sub>3</sub>—PbTiO<sub>3</sub>—PbZrO<sub>3</sub>, позволяющие вести целенаправленный поиск функциональных материалов для определенных областей применения.

DOI: 10.1134/S0367676519060061

### введение

Установление корреляционных связей внутренняя структура (кристаллическая, зеренная) макроотклики (диэлектрические, сегнетоупругие, пьезоэлектрические) в сегнетоэлектриках сложного состава кроме фундаментально-научного имеет практико-ориентированное значение, позволяющее осуществлять целенаправленный поиск функциональных материалов для определенных областей применений.

Настоящая работа продолжает цикл исследований многокомпонентных сред [1], в том числе, сочетающих принципиально разные свойства [2–7], с целью выявления закономерностей формирования вышеуказанных связей.

## ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ

Объектами исследования явились твердые растворы (TP) квазибинарного сечения четырехкомпонентной системы на основе ниобатов щелочных металлов (NaNbO<sub>3</sub>, KNbO<sub>3</sub>), титаната (PbTiO<sub>3</sub>) и цирконата (PbZrO<sub>3</sub>) свинца состава  $(1 - x)(Na_{0.5}K_{0.5})NbO_3 - xPb(Ti_{0.5}Zr_{0.5})O_3$ , изготовленные твердофазным синтезом с последующим спеканием по обычной керамической технологии с постадийной оптимизацией, регламентов, обеспечившей беспримесность и высокоплотность образцов [5–7].

Рентгенографические исследования объектов выполняли методом порошковой дифракции на дифрактометре ДРОН-3 при комнатной температуре (Со $K_{\alpha}$ -излучение, схема фокусировки по Брэггу–Брентано). Расчет структурных параметров и однородного параметра деформации,  $\delta$ , производили по стандартной методике [8].

Исследование микроструктуры сколов образцов осуществляли с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-6390L (Япония) с системой микроанализаторов фирмы Oxford Instruments (Великобритания). Разрешение микроскопа до 1.2 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ (изображение во вторичных электронах), пределы ускоряющего напряжения – от 0.5 до 30 кВ, увеличение от ×10 до ×1000000, ток пучка до 200 нА.

Поляризацию полученных образцов производили в жидком диэлектрике — четыреххлористом углероде (CCl<sub>4</sub>) при напряженности электрического поля 3–4 кВ · мм<sup>-1</sup> в течение 1 мин.

Измерения диэлектрических, пьезоэлектрических и сегнетоупругих параметров ТР проводили с использованием прецизионных LCR-метров Agilent 4980A, WayneKerr 6500B методом резонанса — антирезонанса [9, 10], при температуре T =

783

= 300 К. При этом определяли: относительные диэлектрические проницаемости поляризованных ( $\varepsilon_{33}^{\rm T}/\varepsilon_0$ ) и неполяризованных ( $\varepsilon/\varepsilon_0$ ) образцов, диэлектрические потери в слабом поле (тангенс угла диэлектрических потерь) (tg\delta), пьезомодули,  $d_{ij}$ , ( $|d_{31}|, d_{33}$ ), пьезоэлектрические коэффициенты (пьезочувствительности),  $g_{ij}$ , ( $|g_{31}|, g_{33}$ ), коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний ( $K_p$ ), механическую добротность ( $Q_M$ ), модуль Юнга ( $Y_{11}^E$ ), скорость звука ( $V_1^E$ ).

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ

Рентгенографические исследования позволили установить следующее. Симметрия и параметры перовскитовой ячейки крайних компонентов системы (x = 0.0 и 1.0) близки к данным, приведенным для них в [11]. Небольшое расхождение объясняется существенным влиянием термодинамической предыстории на фазовый состав образцов, принадлежащих морфотропной области (MO) или вблизи нее. ТР (Na<sub>0.5</sub>K<sub>0.5)</sub>NbO<sub>3</sub> имеет ромбическую (Р) симметрию без сверхструктуры с параметрами перовскитовой моноклинной (М) ячейки *a* = 4.001 Å, *b* = 3.944 Å, β = 90.3°. Симметрия ТР Рb(Ti<sub>0.5</sub>Zr<sub>0.5</sub>)O<sub>3</sub> - тетрагональная (T), параметры перовскитовой ячейки a = 4.025 Å, c == 4.141 Å, c/a = 1.029. На рентгенограммах и их фрагментах, приведенных на рис. 1, видно, что профили линий искажены, особенно со стороны  $Pb(Ti_{0.5}Zr_{0.5})O_3$ , линии расщеплены на несколько пиков. Это указывает на неоднородность ТР, что предопределено как гетеровалентным замещением, так и большим разбросом ионных радиусов элементов, занимающих одинаковые позиции структуры перовскита: A позиции ( $\overline{R}$ , Å): 1.10, 1.41, 1.49 (к.ч. 12) – Na, Pb, K, соответственно, В позиции ( $\overline{R}$ , Å): 0.64, 0.65, 0.82 (к.ч. 6) – Ti, Nb, Zr, соответственно. С ростом x в области 0.2 < x < 0.6происхолит изменение симметрии перовскитовой ячейки из моноклинной в тетрагональную. При x = 0.4, вероятно, сосуществуют обе фазы с очень близкими параметрами ячейки, поэтому фаза, расположенная в интервале 0.2 < x < 0.6, MO обозначена нами как псевдокубическая (ПСК). Экстраполяция объема М-ячейки до x = 0.6 дает скачок объема при переходе  $\Delta V = +0.7 \text{ Å}^3$ , что свидетельствует о фазовом переходе первого рода.

На рис. 2 показаны фрагменты микроструктуры керамик из разных областей фазовой диаграммы системы. Хорошо видно укрупнение и уплотнение зеренного ландшафта по мере обогащения системы Pb-содержащим компонентом. В области x < 0.4-0.6 это объясняется уменьшением  $\delta$ , то есть ослаблением внутренних напряжений в керамике при уменьшении спонтанной деформа-



**Рис. 1.** Рентгенограммы (*a*) и фрагменты рентгенограмм с линиями  $(200)_{\rm K}$  (*б*) твердых растворов системы  $(1 - x)({\rm Na}_{0.5}{\rm K}_{0.5}){\rm NbO}_3-x{\rm Pb}({\rm Ti}_{0.5}{\rm Zr}_{0.5}){\rm O}_3$ . (Цифры справа показывают значения *x*.)

ции. При x > 0.4-0.6 известная обратная зависимость  $\overline{D}$  (средний размер зерен) от  $\delta$  нарушается: при резком росте  $\delta \overline{D}$  продолжает расти, что связано, вероятно, с возникновением жидких фаз за счет взаимодействия примесей в сырьевых компонентах между собой или с непрореагировавшими компонентами шихт (вязкие силикаты, фосфаты, алюминаты, ферриты свинца), облегчаю-



**Рис. 2.** Фрагменты микроструктуры керамик твердых растворов  $(1 - x)(Na_0 {}_5K_0 {}_5)NbO_3 - xPb(Ti_0 {}_5Zr_0 {}_5)O_3$ .

щих массоперенос и рекристаллизационные процессы при спекании керамик.

Зависимости макросвойств ТР от концентрации компонентов (рис. 3) полностью отвечают логике их изменения в системах с МО, вблизи



**Рис. 3.** Концентрационные зависимости параметров твердых растворов системы  $(1 - x)(Na, K)NbO_3 - xPb(Ti, Zr)O_3$  (пунктирными линиями выделены границы фаз.

которых все электрофизические характеристики экстремальны [1]. Выполнение соотношения  $\varepsilon_{33}^{^{T}}/\varepsilon_0 < \varepsilon/\varepsilon_0$  при x < 0.8 говорит о том, что основной вклад в поляризацию этих ТР вносят переориентации доменов, отличных от 180-градусных. При x > 0.8 поляризация обусловлена преимущественной 180-градусной переориентацией доменов ( $\varepsilon_{33}^{^{T}}/\varepsilon_0 > \varepsilon/\varepsilon_0$ ). При x = 0.8, когда  $\varepsilon_{33}^{^{T}}/\varepsilon_0 \sim \varepsilon/\varepsilon_0$ , оба механизма поляризации, по-видимому, равновероятны. три группы TP: с относительно высокими  $\varepsilon_{33}^{^{T}}/\varepsilon_0$  в (окрестности MO); повышенными величинами  $d_{ij}$ ,  $g_{ij}$ ,  $K_P$  (T-область), низкими  $Q_M$  (P(M)-область), что делает их перспективными для применений, соответственно, в низкочастотных приемных устройствах; в качестве высокочувствительных элементов радиоэлектронной аппаратуры; в дефектоскопии.

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России: проекты №№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9, и гранта РФФИ № 18-32-00552 мол\_а с использованием оборудования ЦКП "Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел", "Высокие технологии" Южного федерального университета.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 Данцигер А.Я., Разумовская О.Н., Резниченко Л.А. и др. Аспекты дизайна сегнетопьезоэлектрических материалов. Многокомпонентные системы сегнетоэлектрических сложных оксидов: физика, кристаллохимия, технология. Ростов-н/Д.: Изд. РГУ. 2001.

- 2. Резниченко Л.А. Вербенко И.А., Шилкина Л.А., Дудкина С.И. // LFPM-2015. Ростов-н/Д. 2015. Т. 2. С. 169.
- 3. Дудкина С.И., Болдырев Н.А., Андрюшина И.Н. и др. // Конструкции из композиционных материалов. 2016. № 2. С. 42.
- 4. Dudkina S.I., Andryushin K.P., Andryushina I.N. et al. Physics mechanics of new materials and their applications. Ser.: phys. res. and thechn. Computer sci., thechn. and appl. Nova sci. publ. New York. 2017. Ch. 4. P. 23.
- 5. Глазунова Е.В., Шилкина Л.А., Андрюшин К.П. и др. // Открытые физ. чтения. 2018. Луганск. 2018. № 5(11). С. 43.
- 6. Глазунова Е.В., Шилкина Л.А., Андрюшин К.П. и др. // LFPM-2018. Ростов-н/Д. 2018. Т. 2. С. 247.
- Глазунова Е.В., Шилкина Л.А., Андрюшин К.П. и др. // 4-й междисципл. науч. форум "Новые материалы и перспективные технол.". М. 2018.
- 8. *Фесенко Е.Г.* Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. М.: Атомиздат, 1972. 248 с.
- IEEE Standard on Piezoelectricity ANSI/IEEE Std. 176-1987, New-York. 1988.
- Павелко А.А., Резниченко Л.А. // LFPM-2018. Ростов-н/Д. 2018. Т. 2. С. 221.
- 11. *Резниченко Л.А., Шилкина Л.А., Разумовская О.Н. и др.* // Неорган. матер. 2003. Т. 39. № 2. С. 187.